

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
13. Mai 2004 (13.05.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/040352 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation: **G02B 21/22**

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2003/011346**

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **ZIMMERMANN, Heinz** [CH/CH]; Bühlstrasse 38, CH-9436 Balgach (CH). **ROTTERMANN, Ruedi** [CH/CH]; Nelkenweg 9, CH-9442 Berneck (CH). **BERTSCHI, Peter** [CH/CH]; Heidenerstrasse 15, CH-9450 Altstätten (CH).

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Oktober 2003 (14.10.2003)

(74) Anwalt: **REICHERT, Werner, F.**; Leica Microsystems AG, Corporate Patents + Trademarks Department, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 35578 Wetzlar (DE).

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): JP, US.

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

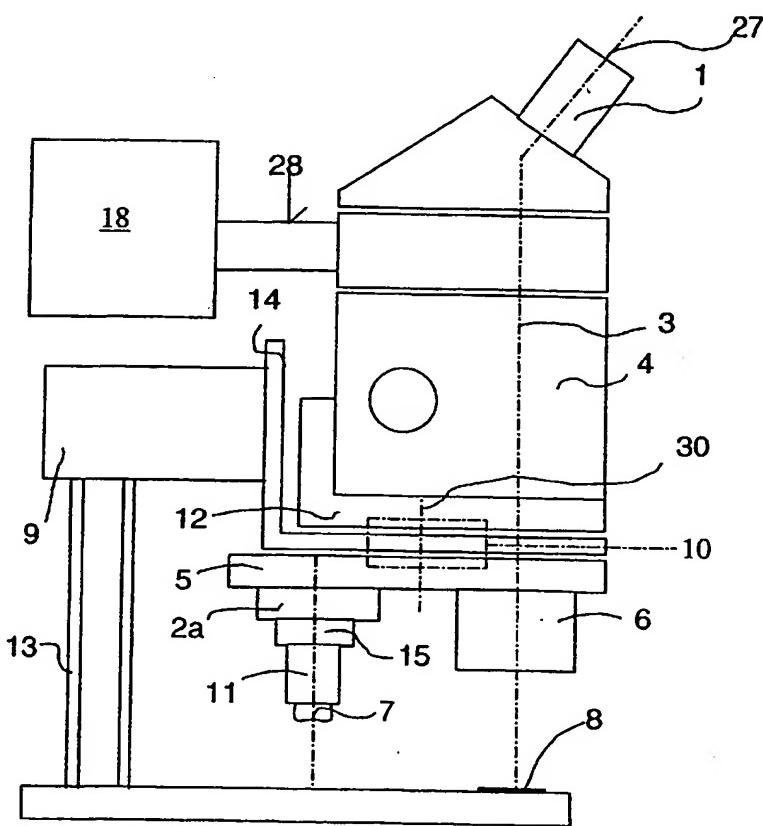
(30) Angaben zur Priorität:  
202 16 929.4 31. Oktober 2002 (31.10.2002) DE

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): **LEICA MICROSYSTEMS (SCHWEIZ) AG** [CH/CH]; Max Schmidheiny-Strasse 201, CH-9435 Heerbrugg (CH).

*[Fortsetzung auf der nächsten Seite]*

(54) Title: STEREOMICROSCOPE OR ADDITIONAL ELEMENT FOR A STEREOMICROSCOPE

(54) Bezeichnung: STEREOPIKROSKOP, BZW. ZUSATZ FÜR EIN STEREOPIKROSKOP





**Veröffentlicht:**

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffenlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Akürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.